## 電気学会研究会資料目次

## 電子材料研究会

| 〔委 | 員 | 長〕 | 羽路伸夫 | (横浜国立大  | 学)   |          |
|----|---|----|------|---------|------|----------|
| [幹 |   | 事] | 岡田至崇 | (筑波大学), | 西川宏之 | (芝浦工業大学) |

- 日 時 平成20年11月7日(金)13:00~17:50
- 場 所 首都大学東京南大沢キャンパス 91年館 多目的ホール (〒192-0397 東京都八王子市南大沢1-1,京王相模原線「南大沢」駅下車、改札口から徒歩5分

http://www.tmu.ac.jp/university/campus\_guide.html )

## テーマ「ワイドギャップ半導体材料、デバイス一般」

| EFM-08-35 | GaN 表面の電気化学酸化とデバイス表面制御への応用<br>塩崎奈々子,原田脩央,橋詰 保(北海道大学)   | 1  |
|-----------|--|----|
| EFM-08-36 | 高耐圧 GaN-HEMT におけるバッファ層構造と電気的特性の相関<br>齋藤 渉,野田隆夫,蔵口雅彦,高田賢治,津田邦男,齋藤泰伸,                                | _  |
| EFM-08-37 | 大村一郎,山口正一(東芝) $V_{T}$ - $V_{SUB}$ 特性を用いた p-GaN 上の AlGaN/GaN HFET バッファ層評価 胡 成余,中谷克俊,敖 金平,大野泰夫(徳島大学) | 5  |
|           | 第田大悟(豊田中央研究所)<br>杉本雅裕(トヨタ自動車)  | 11 |
| EFM-08-38 | AlGaN/GaN HFET のゲートエッジ負帯電による電流コラプスの2次元数値解析<br>井川裕介,湯浅頼英,胡 成余,敖 金平,大野泰夫(徳島大学)                       | 17 |
| EFM-08-39 | 高耐圧 E-mode AlGaN/GaN HEMT 実現のための新規リセス構造<br>多木俊裕,吉川俊英,金村雅仁,今西健治,原 直紀,常信和清(富士通)                      | 23 |
| EFM-08-40 | ノーマリオフ型 GaN 系 RESURF-MOSFET における 1500 V/2 A 動作<br>新山勇樹,神林 宏,大友晋哉,池田成明,<br>野村剛彦,加藤禎宏(古河電気工業)        | 29 |

協 賛 電気学会次世代ハイパワー・高周波応用ワイドギャップ半導体材料技術調査専門委員会